

УДК 539.67

©1995

**О ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ФОНЕ  
ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  
И АМОРФНЫХ ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ**

*И.В.Золотухин, Ю.Е.Калинин*

Воронежский государственный технический университет

Поступила в Редакцию 14 апреля 1994 г.

В окончательной редакции 8 августа 1994 г.

Проанализированы экспериментальные данные по высокотемпературному фону внутреннего трения в кристаллических и аморфных металлах и сплавах. Отмечены общие закономерности поведения высокотемпературного фона внутреннего трения в твердых телах независимо от структуры: на зависимостях  $\ln Q^{-1} - 1/T$  наблюдаются два прямолинейных участка с различной эффективной энергией активации и одинаковым изменением с частотой  $Q^{-1} \sim \omega^{-1/2}$ . Наблюдаемый экспоненциальный рост внутреннего трения связывается с миграцией точечных дефектов структуры.

Имеющиеся экспериментальные результаты по температурной зависимости внутреннего трения (ВТ) выше  $0.5T_s$ , многих твердых тел (металлов, полупроводников, стекол и др.) характеризуются экспоненциально возрастающим фондом  $[^{-2}]$  ( $T_s$  — температура плавления). Эмпирическое соотношение [3]

$$Q^{-1} = \frac{A}{\omega^n T} \exp \left( -\frac{U_f}{kT} \right) \quad (1)$$

имеет лишь символическое значение и не раскрывает физической природы и механизмов возникновения высокотемпературного фона ВТ. Здесь  $A$  — величина, не зависящая от температуры,  $U_f$  — энергетический параметр,  $\omega$  — круговая частота,  $k$  — постоянная Больцмана,  $T$  — абсолютная температура,  $n \leq 1$ .

Экспоненциальный рост ВТ при высоких температурах сказывается с перемещением вакансий, диффузией атомов, неконсервативным движением дислокаций в поле закопеременных механических напряжений [4]. Однако единой точки зрения на микроскопический механизм ВТ в настоящее время не существует, а единственная характеристика, определяемая в эксперименте, эффективная энергия активации фона  $U_f$  (обычно имеющая очень низкое значение) совершенно несопоставима с энергетическими характеристиками дефектов кристаллической

решетки (вакансий, междуузельных атомов, их комплексов) или с энергией активации движения дислокаций. Все вышесказанное привело к тому, что высокотемпературный фон ВТ стали рассматривать как досягнутую помеху, из которой трудно или даже невозможно извлечь полезную информацию. Предложенная работа посвящена анализу экспериментальных результатов исследования высокотемпературного фона ВТ в кристаллических металлах и аморфных сплавах и модельным представлениям, объясняющим его.

## 1. Кристаллические металлы и сплавы

Анализ экспериментальных результатов высокотемпературного фона ВТ показывает, что как значение энергетического параметра  $U_f$ , так и величина ВТ в существенной степени зависят от частоты механических колебаний. Если считать, что фон ВТ обусловлен диффузией вакансий, то для частот, когда вакансии за период колебаний не успевают продиффундировать от растянутых участков образца к сжатым [1], имеем

$$Q^{-1} = \frac{Gb^3 D_0}{\sqrt{2\omega kTl} \sqrt{D'_0}} \exp\left(-\frac{E_v + \frac{1}{2}E_m}{kT}\right), \quad (2)$$

где  $G$  — модуль сдвига,  $b$  — межатомное расстояние, равное вектору Бюргерса,  $D_0$  — предэкспоненциальный фактор коэффициента диффузии из формулы  $D = D_0 \exp\left(-\frac{E_m + E_v}{kT}\right)$ ,  $\omega$  — круговая частота,  $l$  — расстояние между гранями кристалла,  $D'_0$  — предэкспоненциальный фактор коэффициента диффузии из формулы  $D' = D'_0 \exp\left(-\frac{E_m}{kT}\right)$ ,  $E_v$  и  $E_m$  — энергии образования и активации миграции дефекта соответственно.

С физической точки зрения это означает, что ВТ пропорционально концентрации дефектов  $n$  и средней длине их миграции  $l$ , т.е.

$$Q^{-1} \sim nl \sim n\sqrt{Dt} \sim \frac{n}{\omega^{1/2}} \exp\left(-\frac{E_m}{2kT}\right), \quad (3)$$

где  $D$  — коэффициент диффузии,  $E_m$  — энергия активации миграции дефекта,  $\omega$  — круговая частота механических колебаний,  $n$  — концентрация дефектов, зависящая от температуры по закону

$$n = n_0 \exp[-U_v/(kT)] \quad (4)$$

(где  $U_v$  — энергия образования вакансий).

Для более низких частот, когда вакансии за период колебаний успевают продиффундировать на всю толщину образца, имеем

$$Q^{-1} \cong \frac{4GbD_0}{\omega kT} l^{-2} \exp\left(-\frac{E_v + E_m}{kT}\right). \quad (5)$$

Поскольку в реальных условиях за период механических колебаний вакансии не успевают продиффундировать через всю толщину образца,

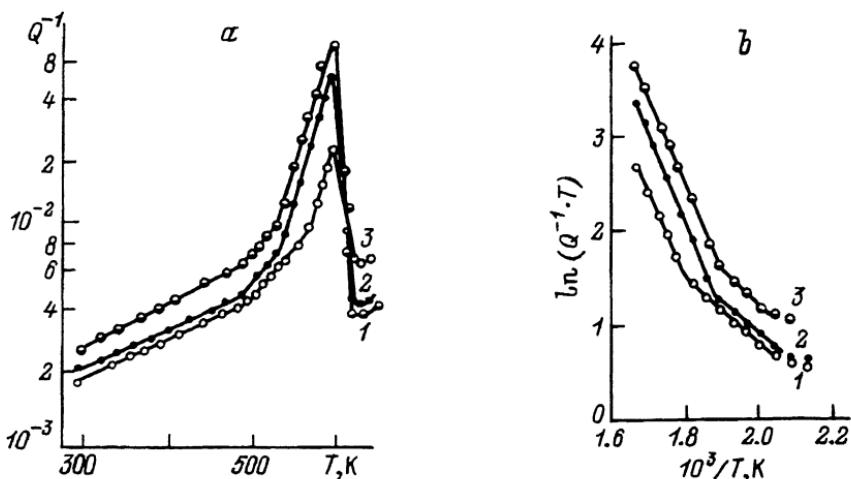


Рис. 1. Температурная зависимость ВТ (а) и  $\ln(Q^{-1} \cdot T) - 1/T$  (б) пропитанных свинцом композиций никеля.

Пористость до наполнения: 1 — 43, 2 — 65, 3 — 81%.

эффективная энергия активации фона ВТ  $U_f$  всегда должна быть меньше энергии самодиффузии атомов материала (см. формулу (2)). Кроме того, как показали измерения ВТ в свинце [5], изменение концентрации вакансий до равновесного значения за время измерения может быть осуществлено лишь при температурах, близких к температуре плавления (для того, чтобы измерить ВТ в свинце до температуры плавления, в работе [5] использовался наполненный свинцом композиционный образец на основе никеля). На рис. 1 в полулогарифмическом масштабе представлена температурная зависимость ВТ композиции Pb-Ni с различной пористостью никелевой матрицы. Для всех используемых композиций при температурах выше 500 К наблюдаются два прямолинейных участка фона ВТ: низкотемпературный и высокотемпературный, которые обусловлены в основном потерями энергии в свинце [5], поскольку после плавления свинца ВТ уменьшается до значения, характерного для пористой никелевой матрицы. Из графика зависимости  $\ln(Q^{-1} \cdot T) - 1/T$  (рис. 1, б) был определен энергетический параметр  $U_f$ , который оказался равным  $U_{f1} = 0.28 \pm 0.02$  eV и  $U_{f2} = 0.80 \pm 0.03$  eV на первом и втором участках фона ВТ соответственно. Анализ высокотемпературного фона ВТ показал, что ВТ на высокотемпературном участке хорошо описывается выражением (2), когда концентрация  $n$  изменяется от температуры по экспоненциальному закону (4). Полученные значения  $U_f$  при этом в пределах ошибки совпадают с табличными значениями энергий образования и активации миграции для свинца:  $E_v = 0.49$  и  $E_m = 0.56$  eV [2], т.е.  $U_{f2} = 0.49 + 0.28 = 0.77$  eV.

Низкотемпературный участок фона ВТ также может быть связан с миграцией вакансий, если считать, что в широкой области температур (от 0 К до  $0.8T_s$ ) реальный кристалл не является термодинамически равновесной системой в отношении вакансий. Даже в таком легкоплавком металле, каким является свинец, при охлаждении ниже температуры, где осуществляется пересечение прямолинейных участков на рис. 1, б, вакансии не успевают релаксировать к равновесному

состоянию, описываемому соотношением (4), поскольку длина их миграции  $l \sim \sqrt{Dt}$  (где  $D$  — коэффициент диффузии вакансий) становится значительно меньше толщины образца. Так, с учетом  $U_m = 0.56$  eV за время  $t \approx 100$  s при  $T = 450$  K получим  $l \sim 1$  мкм. При более низких температурах длина пути миграции вакансий становится еще короче и, таким образом, при более низкой, в том числе и комнатной, температуре концентрация вакансий является неравновесной.

Анализ экспериментальных данных на низкотемпературном участке фона с учетом вышесказанного показал, что ВТ хорошо описывается выражением (3), когда концентрация вакансий  $n$  в свинце не меняется за время измерения по экспоненциальному закону; а эффективная энергия активации фона равна половине энергии активации миграции вакансий  $U_f = 0.5 \cdot 0.56 = 0.28$  eV. Следовательно, при сравнительно умеренных температурах концентрация вакансий в металлах за время измерения ВТ не успевает изменяться до равновесного значения, и фон ВТ определяется лишь одной составляющей энергии самодиффузии материала — энергией активации миграции точечных дефектов — и описывается формулой (3) с постоянной концентрацией  $n$ . Равновесное же значение концентрации вакансий в процессе измерений ВТ реализуется лишь при температурах на несколько десятков градусов ниже температуры плавления, что отражается в дополнительном увеличении величины фона ВТ, описываемого формулой (2). Отметим, что еще в [6] для некоторых металлов и сплавов вблизи температуры плавления были отмечены аномалии ВТ, связанные с дополнительным увеличением фона ВТ. На наш взгляд, рост фона ВТ в этом случае и связан с термоактивированным образованием вакансий в процессе нагрева образца. Этот вывод согласуется и с заключением авторов [6], которые считают, что аномально высокие значения ВТ в предплавильной области температур имеют такую же природу теплового расширения и ряда других физических свойств, наблюдавшихся вблизи термодинамической точки плавления, что и аномальные значения теплоемкости.

Сравним известные из литературы значения энергией активации фона ВТ с энергией активации миграции точечных дефектов других металлов. При исследовании высокотемпературного фона ВТ десяти различных металлов было показано [7], что «кажущаяся» энергия активации фона  $U_f$  может быть представлена зависимостью

$$U_f = nU_0, \quad (6)$$

где  $n \approx 0.2\text{--}0.3$ , а  $U_0$  — величина, близкая к энергии активации самодиффузии. Считая энергию самодиффузии суммой энергии образования и активации миграции вакансий, можно утверждать, что полученные значения  $U_f$  хорошо коррелируют с энергией активации миграции вакансий. Если считать энергию образования равной энергии активации миграции вакансий, то получим  $n \approx 0.25$ .

При температурах более низких, чем температура плавления, возможны и другие механизмы диссипации энергии колебаний. Причем, как показано в [8—9], в разных температурных интервалах механизмы затухания изменяются. В частности, в некотором температурном интервале фон ВТ может быть обусловлен миграцией других точечных

дефектов структуры: внедренных атомов, бивакансий и т. д. Об этом свидетельствует сильная зависимость энергии активации фона ВТ с изменением содержания примеси [7]: если предположить, что фон ВТ обусловлен миграцией внедренных атомов примеси, то повышение концентрации междузельных атомов примеси сопровождается увеличением периода кристаллической решетки и как следствие уменьшением энергии активации миграции.

Таким образом, исследование высокотемпературного фона ВТ может быть использовано для определения энергетических характеристик точечных дефектов кристаллической решетки металлов.

## 2. Аморфные металлические сплавы

Анализ экспериментальных результатов по исследованию спектров ВТ как аморфных металлических сплавов (АМС) [10], так и неорганических стекол [11] показал, что высокотемпературную часть фона ВТ также можно представить в виде двух отрезков прямых на зависимости  $\ln Q^{-1}$  от  $1/T$  с точкой пересечения около температуры стеклования.

На рис. 2 приведена температурная зависимость ВТ аморфного сплава  $\text{La}_{80}\text{Al}_{20}$ , полученного методом закалки из жидкого состояния (ЗЖС) [12]. На зависимости  $Q^{-1}(T)$  при  $f \approx 220 \text{ Hz}$  (кривая 1) экспоненциальный рост ВТ начинается уже при  $T \approx 323 \text{ K}$ . При температуре структурного стеклования ( $T_g \approx 453 \text{ K}$ ) наблюдается более быстрое возрастание ВТ, достигающее максимального значения при  $T \approx 495 \text{ K}$ . Процесс кристаллизации аморфной структуры сопровождается уменьшением ВТ. Результаты исследования частотной зависимости ВТ показали, что в области экспоненциального роста ВТ пропорционально  $f^{-1/2}$ . Температурная зависимость ВТ, перестроенная в координатах  $\ln(Q^{-1} \cdot T) - 1/T$ , позволяет по тангенсу угла наклона на прямолинейных участках определить значения энергии активации фона, которые оказались равны  $U_{f1} = 0.44 \pm 0.04 \text{ eV}$  и  $U_{f2} = 1.2 \pm 0.1 \text{ eV}$  для низко- и

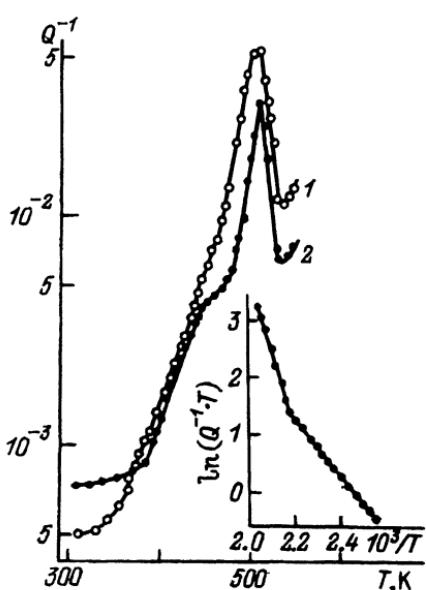


Рис. 2. Температурная зависимость ВТ аморфного сплава  $\text{La}_{80}\text{Al}_{20}$ . Частота механических колебаний: 1 — 220, 2 — 1000 Hz. На вставке — зависимость  $\ln Q^{-1} - 1/T$  для аморфного сплава  $\text{La}_{80}\text{Al}_{20}$  при  $f \approx 220 \text{ Hz}$ .

высокотемпературного участков соответственно. Следовательно, как и в случае кристаллических металлов, область высокотемпературного фона ВТ аморфных сплавов можно разделить на два участка: до температуры стеклования  $T_g$  и после  $T_g$  с более крутым подъемом ВТ.

Тот факт, что ВТ в области высокотемпературного фона пропорционально  $\omega^{-1/2}$ , свидетельствует о диффузионной природе затухания упругих колебаний. Полагая, что экспоненциальный рост ВТ и в этом случае обусловлен миграцией вакансиоподобных дефектов, используем формулу (3) для оценки энергетических характеристик дефектов аморфной структуры. При этом будем считать, что концентрация дефектов определяется как

$$n = \begin{cases} n_0 & \text{при } T \leq t_g, \\ A \exp(-U_d/kT) & \text{при } t_g \leq T < T_x. \end{cases} \quad (7)$$

Здесь  $n_0$  и  $A$  — const,  $U_d$  — энергия образования дефектов,  $T_x$  — температура кристаллизации.

Анализ результатов расчета для некоторых аморфных металлических сплавов, представленных в табл. 1, показывает, что значения энергий образования дефектов в аморфной структуре несколько меньше энергии активации миграции. Такая особенность, видимо, связана с тем, что аморфные металлические сплавы представляют собой многокомпонентные системы с разными энергиями связи между различными атомами и образование дефекта при термической активации обусловлено разрывом наиболее слабых химических связей, в то время как миграция на большие расстояния от растянутых областей к сжатым требует разрыва и более прочных связей.

Исследования высокотемпературного ВТ в аморфных сплавах, полученных методом ионно-плазменного напыления (ИПН), показали, что процесс кристаллизации таких АМС начинается задолго до температуры стеклования и в них не должно быть дополнительного увеличения фона ВТ, связанного с образованием вакансиоподобных дефектов структуры. Однако на зависимости  $\ln(Q^{-1} \cdot T)$  от  $1/T$  также наблюдаются два прямолинейных участка с небольшим различием в углах наклона. В качестве примера на рис. 3 приведены температурные зависимости ВТ аморфного сплава  $\text{Co}_{45}\text{Fe}_{45}\text{Zr}_{10}$ , полученного методом ИПН. На температурной зависимости ВТ аморфного сплава (кривая 1) выше  $T \approx 620$  К наблюдается экспоненциальный рост ВТ, достигающий максимального значения при  $T \approx 770$  К. Процесс кристаллизации со-

Таблица 1

Определенные по фону ВТ энергетические характеристики некоторых АМС, полученных методом ЗЖС (в eV)

Исследуемый сплав	$T_x$ , К	$U_1$	$U_2$	$E_m$	$E_v$	Литературная ссылка
$\text{La}_{80}\text{Al}_{20}$	495	0.44	1.2	0.88	0.8	[ <sup>12</sup> ]
$\text{Cu}_{65}\text{Zr}_{35}$	768	0.75	2.1	1.5	1.35	[ <sup>13</sup> ]
$\text{Cu}_{66}\text{Ti}_{34}$	680	0.47	1.4	1.0	0.93	[ <sup>14</sup> ]

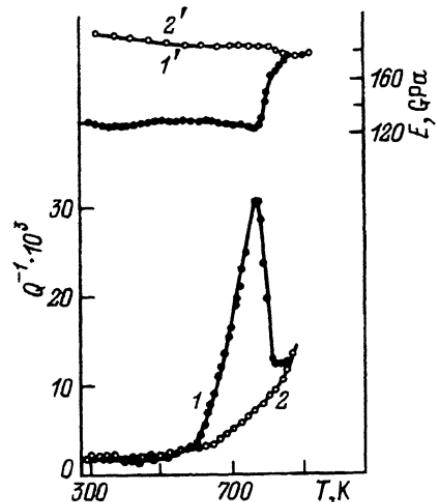


Рис. 3. Температурные зависимости ВТ (1, 2) и модуля упругости (1', 2') аморфного сплава Fe<sub>45</sub>Co<sub>45</sub>Zr<sub>10</sub>.

1, 1' — аморфное состояние; 2, 2' — кристаллическое состояние.

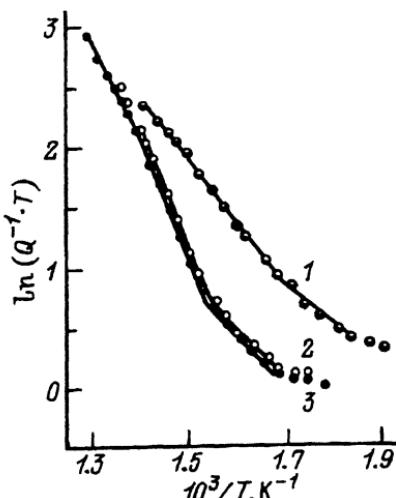


Рис. 4. Зависимость  $\ln(Q^{-1} \cdot T) - 1/T$  в аморфном сплаве Fe<sub>45</sub>Co<sub>45</sub>Zr<sub>10</sub> после последовательных отжигов.

1 — исходное состояние, 2 — после отжига при  $T = 703$  К в течение 120 мин, 3 — после дополнительного отжига при  $T = 733$  К в течение 90 мин и отжига при  $T = 753$  К в течение 5 мин.

проводится уменьшением ВТ до значений характерных для кристаллического состояния (кривая 2). Энергия активации фона ВТ, определенная по тангенсу угла наклона зависимости  $\ln(Q^{-1} \cdot T) - 1/T$  (кривая 1 на рис. 4), оказывается равной  $U_1 = 0.4 \pm 0.05$  еВ и  $U_2 = 0.5 \pm 0.05$  еВ. Мы считаем, что высокотемпературный фон ВТ и в этом случае также обусловлен миграцией вакансииподобных дефектов аморфной структуры, элементарным актом которой являются перескоки атомов на расстояния порядка межатомного. Различие эффективной энергии активации высокотемпературного фона многокомпонентных аморфных сплавов связываются с перескоками атомов разного сорта. Оценки эффективных энергий активации миграции дефектов аморфной структуры представлены в табл. 2 [5]. Анализ данных табл. 1 и 2 показывает, что значения энергий активации миграции вакансииподобных дефектов аморфной структуры меньше, чем соответствующие значения для вакансий кристаллической решетки, что обуславливает более ранний рост фона ВТ в АМС по сравнению с их кристаллическими аналогами.

Следовательно, высокотемпературный фон ВТ аморфных металлических сплавов имеет те же закономерности, что и для кристаллов. Поэтому аналогично кристаллическим металлам и сплавам его можно связать с миграцией избыточного свободного объема, распределенного в виде вакансииподобных дефектов. Причем сравнение высокотемпературного фона ВТ аморфных и кристаллических твердых тел показывает, что температура стеклования аморфных сплавов аналогична температуре замерзания вакансий кристаллической решетки.

Уменьшение фона ВТ в кристаллических металлах и сплавах обычно связывается с отжигом точечных дефектов. В металлических спла-

Таблица 2

Определенные по фону ВТ энергетические характеристики некоторых АМС, полученных методом ИПН (в eV)

Исследуемый сплав	$T_x, \text{K}$	$U_1$	$U_2$	$E_{m1}$	$E_{m2}$
Co <sub>45</sub> Fe <sub>45</sub> Zr <sub>10</sub>	770	0.4	0.5	0.8	1.0
Co <sub>75.3</sub> Fe <sub>4.7</sub> Si <sub>4</sub> B <sub>16</sub>	610	0.3	0.6	0.6	1.2
Co <sub>84</sub> Nb <sub>7</sub> Zr <sub>3.5</sub> Mo <sub>2</sub> Cr <sub>1.5</sub>	740	—	0.5	—	1.0
(Co <sub>58</sub> Fe <sub>36</sub> Ni <sub>3</sub> V <sub>3</sub> ) <sub>75</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>15</sub>	700	0.45	0.72	0.9	1.4
Co <sub>57</sub> Fe <sub>5</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>11</sub> B <sub>17</sub>	770	0.4	0.8	0.8	1.6

вах с аморфной структурой в области высокотемпературного фона ВТ также стремится к значению, характерному для метастабильного равновесия при данных внешних условиях [16–17]. Причем процессы релаксации при температурах ниже температуры стеклования подчиняются закону Кольрауша [18].

Данные о влиянии структурной релаксации на высокотемпературный фон ВТ и модуль Юнга в аморфных сплавах представлены на рис. 5. Как видно из рисунка, последовательные изотермические отжиги при температурах, близких к температуре кристаллизации, приводят к росту модуля Юнга (кривые 2', 3') и уменьшению ВТ в области высокотемпературного фона (кривые 2, 3). Причем и модуль упругости и ВТ последовательно приближаются к соответствующим значениям, характерным для релаксированного АМС. При этом увеличивается эффективная энергия высокотемпературного фона, характеризующая энергию активации миграции дефектов структуры. Так, в рассма-

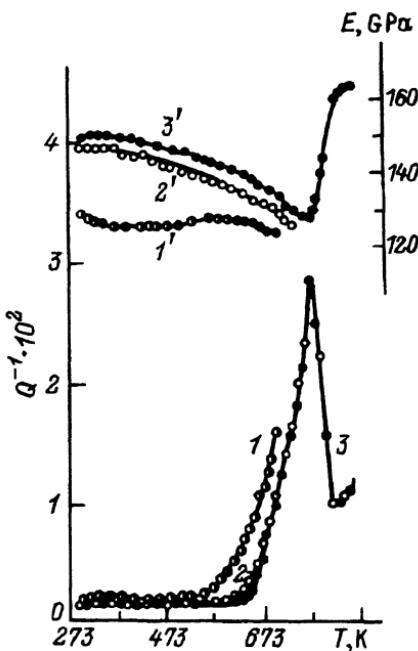


Рис. 5. Температурная зависимость ВТ и модуль Юнга в аморфном сплаве Fe<sub>45</sub>Co<sub>45</sub>Zr<sub>10</sub> после последовательных отжигов.

1 — исходное состояние, 2 — после отжига при  $T = 703 \text{ K}$  в течение 120 min, 3 — после дополнительного отжига при  $T = 733 \text{ K}$  в течение 90 min и отжига при  $T = 753 \text{ K}$  в течение 5 min.

тряваемом аморфном сплаве  $\text{Fe}_{45}\text{CO}_{45}\text{Zr}_{10}$  энергия активации высокотемпературного фона, определяемая из тангенса угла наклона прямой на зависимости  $\ln Q^{-1} - 1/T$  (рис. 4), увеличивается с  $U = 0.50 \pm 0.05 \text{ eV}$  в исходном состоянии до  $U = 0.77 \pm 0.09 \text{ eV}$  после термообработки. Этот результат свидетельствует о высокой степени дефектности АМС, полученных методом ИПН, в исходном состоянии. В процессе релаксации структуры концентрация дефектов уменьшается, что приводит к увеличению плотности материала и росту энергии активации миграции дефектов.

В рамках рассмотренных выше модельных представлений становятся понятными обратимые изменения ВТ в области высокотемпературного фона. Так, высокотемпературный отжиг аморфных металлических сплавов, проводимый после длительного отжига при более низких температурах, увеличивает величину фона ВТ [19–20], что обусловлено протеканием так называемой «обратной» структурной релаксации [10]. Предварительный низкотемпературный отжиг в течение длительного времени приводит к снижению концентрации вакансииоподобных дефектов и, следовательно, к уменьшению фона ВТ. Повышение температуры отжига предварительно термообработанного аморфного сплава увеличивает равновесную концентрацию дефектов и как следствие величину фона ВТ.

Таким образом, экспериментальные результаты для кристаллических и аморфных твердых тел показывают, что в области высокотемпературного фона ВТ затухание упругих колебаний пропорционально  $\omega^{-1/2}$ , что позволяет связать его с миграцией точечных дефектов под действием знакопеременных механических напряжений. Причем высокотемпературный участок фона ВТ объясняется миграцией равновесных точечных дефектов структуры, а эффективная энергия активации фона определяется двумя составляющими энергии самодиффузии: энергией активации миграции и энергией образования дефектов. Низкотемпературный участок фона ВТ связывается с миграцией неравновесных дефектов, когда энергия активации фона ВТ включает лишь одну составляющую — энергию активации миграции дефектов.

Работа выполнена при поддержке Международного научного фонда.

### Список литературы

- [1] Постников В.С. Внутреннее трение в металлах. М.: Металлургия, 1974. 352 с.
- [2] Новик А., Берри Б. Релаксационные явления в кристаллах. М.: Атомиздат, 1975. 472 с.
- [3] Постников В.С. Релаксационные явления в твердых телах. М.: Металлургия, 1968. С. 11–30.
- [4] Шаповал Б.И., Аржавитин В.М. Механизмы высокотемпературного фона внутреннего трения металлов: Обзор. М.: ЦНИИатоминформ, 1988. 49 с.
- [5] Золотухин И.В., Калинин Ю.Е. // Металлофизика. 1991. Т. 13. № 12. С. 96–99.
- [6] Мальцева Г.К., Ивлев В.И. // ФММ. 1969. Т. 27. В. 2. С. 354–356.
- [7] Пинес Б.Я., Кармазин А.А. // ФММ. 1966. Т. 22. В. 4. С. 632–635.
- [8] Гумен Н.М., Линевич А.А. // Изв. АН СССР. Металлы. 1987. № 2. С. 169–473.
- [9] Александров Л.К., Мордюк В.С. // ФММ. 1966. Т. 21. В. 1. С. 103–110.
- [10] Золотухин И.В., Калинин Ю.Е. // УФН. 1990. Т. 160. В. 3. С. 75–110.
- [11] Андреев И.В., Балашов Ю.С., Мазурин О.В. // ФХС. 1980. № 2. С. 203–210.

- [12] Золотухин И.В., Калинин Ю.Е., Рощупкин А.М. // ФХС. 1991. Т. 18. № 1. С. 157–162.
- [13] Золотухин И.В., Калинин Ю.Е. // Труды XV Междунар. конгресса по стеклу. Л.: Наука, 1989. Т. 1б. С. 346–349.
- [14] Золотухин И.В., Калинин Ю.Е., Рощупкин А.М. // ФММ. 1992. Т. 73. № 1. С. 121–125.
- [15] Калинин Ю.Е., Сафонов И.А. // Проблемы исследования структуры аморфных металлических сплавов: Тез. докл. III Всес. конф. М., 1988. С. 175–176.
- [16] Morito N., Egami T. // IEEE Trans. Magn. 1983. V.Mag-19. N 5. P. 1898–1900.
- [17] Morito N., Egami T. // IEEE Trans. Magn. 1983. V.Mag-19. N 5. P. 1901–1903.
- [18] Калинин Ю.Е., Сафонов И.А., Толстых С.В. // Металлоаморфные материалы. Ижевск: Изд-во УдГУ, 1988. С. 50–54.
- [19] Morito N. // Mater. Sci. Eng. 1983. V. 60. N 3. P. 261–268.
- [20] Morito N., Egami T., Chen H.S. // J. Jap. Inst. Metals. 1987. V. 51. N 4. P. 271–277.